

# Šviesolaidinės atspindžio sistemos parametru, įtakojančiu jutiklio jautri, analitinės išraiškos

Vytautas KLEIZA (MII), Jonas VERKELIS (PFI)

el. paštas: vytautas.kleiza@ktl.mii.lt, jverk@midi.pfi.lt

Straipsnyje nagrinėjama šviesolaidinės atspindžio sistemos (ŠAS) pagrindu sukurto atstumo jutiklio jautrio priklausomybė nuo ŠAS konstrukcijos parametru: atstumo tarp šviesolaidžių aktyvių galų  $b_1$ , šviesolaidžių skersmens  $2a$ , atstumo iki veidrodžio  $h$  ir kt. Gautos analitinės signalų šeimos absolютinių maksimumų ir jos gaubiančiosios išraiškos. Šis tyrimas žada eilę prietaisų matuojančių tarpo vertę mikrometriniame diapazone ir nustatančių medžiagos fizines savybes. Darbe [1] aprašytas šviesolaidinis mikrometras stabilus išoriniams elektromagnetiniams triukšmams, šviesos lenkimui, šviesos šaltinio degradacijai ir fliuktuacijoms bei veidrodžio atspindžio koeficiente pokyčiams. Mikrometro jautris priklauso tik nuo konstrukcijos parametru verčių ir gali išmatuoti absolютinį atstumo pokytį. Mikrometras turi spinduliuojantį ir du priimančiuosius šviesolaidžius (visi vienoje plokštumoje). Darbe [2] buvo parodyta, kad šio mikrometro (slinkties sensoriaus) jautris gali būti ženkliai padidintas keičiant pastarojo konstrukciją (1 pav.). Darbe [3] buvo atliktas pusiau empirinis ir eksperimentinis sensoriaus jautrio tyrimas, pagrindinai pagal parametrą  $h$  naudojant skaitmeninio diferencijavimo metodą.

Šiame darbe gautos analitinės signalų šeimos absolютinių maksimumų ir jos gaubiančiosios išraiškos, kurios yra ženkliai tikslėnės už ankstesniuose darbuose gautas empirines (eksponentės tipo) formules, ką patvirtino eksperimentas.

Dvi priimančių šviesolaidžių  $A$  ir  $B$  signalų vertes pilnai nusako išraiškos

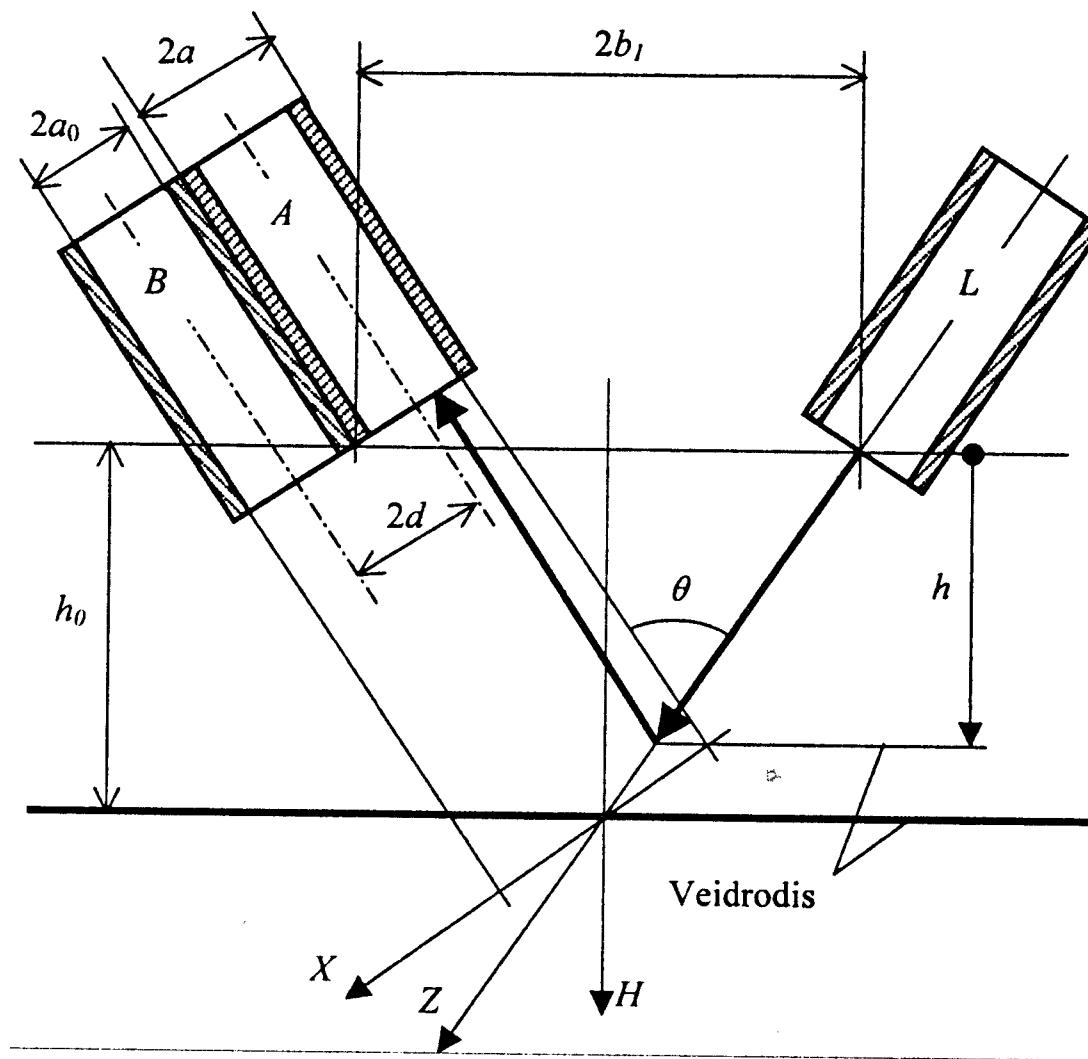
$$A(h, b_1) = \frac{C_0 P_A(h, b_1)}{\pi R^2(h)} \quad \text{ir} \quad B(h, b_1) = \frac{C_0 P_B(h, b_1)}{\pi R^2(h)}, \quad (1)$$

čia

$$P_A(h, b_1) = \exp \left\{ \left[ \frac{U_A(b_1) + 2h \sin \theta}{\pi R(h)} \right]^2 \right\}, \quad P_B(h, b_1) = \exp \left\{ \left[ \frac{U_B(b_1) + 2h \sin \theta}{\pi R(h)} \right]^2 \right\},$$

$U_A(b_1) = d - b_1 \cos \theta$ ,  $U_B(b_1) = -d - b_1 \cos \theta$ ,  $R(h) = a_0 + a_1 h$ ,  $a_1 = \frac{2n k \operatorname{tg} \theta_c}{\cos \theta}$ . Kiti parametrai nusakyti 1 pav. apraše.

Įrodyta, kad funkcijos (1) intervale  $h \in (0, \infty)$  kiekvienai  $b_1 > 0$  vertei turi tik po vieną maksimumą (globaliniai maksimumai) ir pastarieji  $A_{\max}(b_1) = \max_h A(h, b_1)$



1 pav. Šviesolaidinė atspindžio sistema:  $h$  – atstumas iki veidrodžio,  $2b_1$  – atstumas tarp šviesolaidžių aktyviųjų galų,  $L$  – šviesą emituojantis šviesolaidis,  $A$  ir  $B$  – šviesą priimantieji šviesolaidžiai,  $2a$  – šviesolaidžių skersmuo,  $2a_0$  – šviesolaidžių šerdies skersmuo,  $\theta_c$  – šviesolaidžių kampinė apertūra,  $n$  – terpės lūžio rodiklis.

ir  $B_{\max}(b_1) = \max_h B(h, b_1)$  mažėja pagal dėsnius

$$A_{\max}(b_1) = \max_h A(h, b_1) = A[h_A(b_1), b_1] \quad \text{ir}$$

$$B_{\max}(b_1) = \max_h B(h, b_1) = B[h_B(b_1), b_1], \quad (2)$$

čia  $\arg \max_h A(h, b_1) = h_A(b_1)$  ir  $\arg \max_h B(h, b_1) = h_B(b_1)$  – parametru  $h$  vertės, prie kurių pasiekiami maksimumai:

$$\begin{aligned} h_A(b_1) &= -\frac{p_A(b_1)}{2} + \sqrt{\left(\frac{p_A(b_1)}{2}\right)^2 - q_A(b_1)}, \\ h_B(b_1) &= -\frac{p_B(b_1)}{2} + \sqrt{\left(\frac{p_B(b_1)}{2}\right)^2 - q_B(b_1)}, \end{aligned} \quad (3)$$

čia

$$p_A(b_1) = 2 \frac{a_1 a_0^2 + [2a_0 \sin \theta - a_1 U_A(b_1)] \sin \theta}{a_1^3},$$

$$q_A(b_1) = \frac{a_0^2 a_1 + U_A(b_1)[2a_0 \sin \theta - a_1 U_A(b_1)]}{a_1^3},$$

$$p_B(b_1) = 2 \frac{a_1 a_0^2 + [2a_0 \sin \theta - a_1 U_B(b_1)] \sin \theta}{a_1^3},$$

$$q_B(b_1) = \frac{a_0^2 a_1 + U_B(b_1)[2a_0 \sin \theta - a_1 U_B(b_1)]}{a_1^3},$$

T.b. gautos kreivės einančios per signalų  $A$  ir  $B$  maksimumus parametrinės lygtys (2 pav.)

$$\begin{cases} h = h_A(b_1) \\ A_{\max} = A[h_A(b_1), b_1] \end{cases}, \quad \begin{cases} h = h_B(b_1) \\ B_{\max} = B[h_A(b_1), b_1] \end{cases}. \quad (4)$$

Įrodysime, kad abi kreivės (4) (kaip taškų aibės) sutampa. Tegul tiriami signalai (1) skirtingoms parametru  $b_1$  vertėms, t.y.  $A(h, b_A)$  ir  $B(h, b_B)$  tada, kiekvieniems  $b_A > 0$  ir  $b_B > 0$ , egzistuoja tokie  $b_{AB}$ , o būtent,

$$b_{AB} = 2d / \cos \theta + b_B, \quad (5)$$

kad

$$A(h, b_{AB}) \equiv B(h, b_A). \quad (6)$$

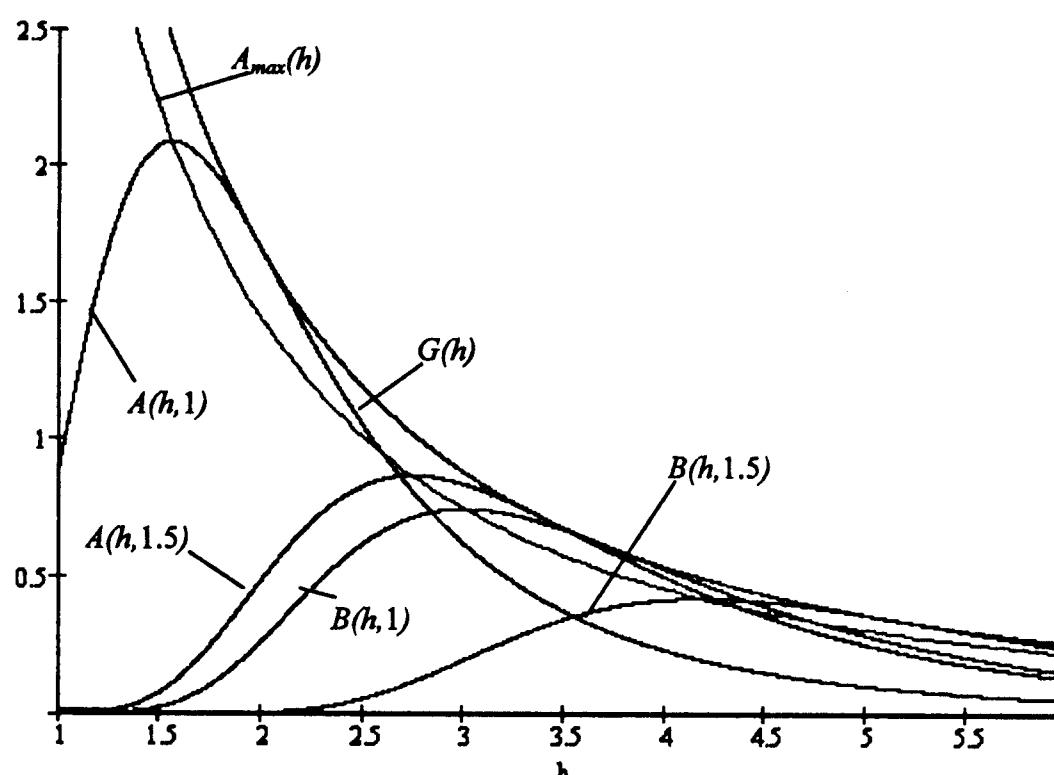
Todėl, kiekviena  $B$ -šeimos kreivė esti ir  $A$ -šeimos kreive.

Tyrimams svarbu žinoti ir kreivių šeimų (1) gaubiančiujų analitines išraiškas  $G_A(h)$  ir  $G_B(h)$ , nes joms galioja įverčiai, t.y.

$$G_A(h) \geq A(h, b_1), \quad G_B(h) \geq B(h, b_1), \quad \forall b_1.$$

Eliminavus parametrą  $b_1$  iš lygčių sistemas

$$\begin{cases} A(h, b_1) - A = 0, \\ \frac{\partial A(h, b_1)}{\partial b_1} = 0. \end{cases}$$



2 pav. Signalai  $A(h, 1)$ ,  $A(h, 1.5)$ ,  $B(h, 1.0)$ ,  $B(h, 1.5)$  ir jų bendros maksimumų  $A_{\max}(h)$  bei gaubiančioji  $G(h)$  kreivės.

Turime, kad  $A$ -šeimos gaubiančiosios lygtis

$$G_A(h) = C_0/\pi R^2(h),$$

o iš (5) ir (6) seka, kad abi kreivių šeimos (1) turi bendrą gaubiančiąjį 2 pav.

$$G(h) = G_A(h) = G_B(h).$$

Maksimumų ir gaubiančiųjų verčių skirtumas yra funkcionalo nusakančio ŠAS jautrių argumentas, todėl pastarosios reikalingos optimizuojant aprašytą sistemą.

## Literatūra

1. W.H. Ko, K.-M. Chang, G.-J. Hwang, A fiber-optic reflective displacement micrometer, *Sensors & Actuators, A* **49**, 51–55 (1995).
2. J. Verkelis, R. Jankevičius, R. Šarmaitis, Light transmission in reflection fiber system, *Lithuanian Journal of Physics*, **42**, 99–109 (2002).
3. V. Kleiza, J. Paukštė, J. Verkelis, Modelling light transmission in a fiber – optical reflection system, *Nonlinear Analysis: Modelling and Control*, **9**(2), 129–138 (2004).

## SUMMARY

**V. Kleiza, J. Verkelis. The analytic expressions of sensitivity parameters for fiber-optic reflective system**

In this work the analytic expressions of absolute maxima and envelope for family of signals curves have found, which are more accurate than experimental data.

**Keywords:** fiber-optic reflective, sensitivity, absolute maxima, analytic expressions.